PAT-NO:

JP360208869A 📝

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 60208869 A

TITLE:

MANUFACTURE OF PHOTOVOLTAIC ELEMENT

PUBN-DATE:

October 21, 1985

INVENTOR-INFORMATION: NAME OSAWA, MICHIO YAMASAKA, KOICHI HANABUSA, AKIRA ITO, ZENICHIRO MORI, KOSHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP59066078

APPL-DATE:

April 3, 1984

INT-CL (IPC): H01L031/04

US-CL-CURRENT: 438/80, 438/FOR.138

## ABSTRACT:

PURPOSE: To improve reliability, when an element is cut, by coating and protecting the fused and cut surfaces of the semiconductor element and the fused and cut surfaces of a substrate such as stainless steel by fused protecting resin films.

CONSTITUTION: An a-Si semiconductor layer 2 is deposited on a stainless steel substrate 1 in the order of P→i→N. Then a transparent conducting film 3 is patterned and evaporated. Thereafter, as a surface protecting resin film 4, an epoxy resin and an acryl resin are applied in the direction of screen printing and the like. The film is dried and hardened. The large size element formed in this way is cut by using laser beam 5. At this time, the surface protecting film 4 is fused and cut by the laser beam 5, and the stainless steel substrate 1 and the a-Si semiconductor layer 2 are also heated, fused and cut. The fused surface protecting resin film 4 is hardened on the fused and cut surfaces of the substrate 1 and on the fused and cut surfaces of the semiconductor <u>layer 2</u>, and <u>resin coated</u> layers 6 are formed. Thus the intrusion of moisture and the like from an interface 7 can be prevented.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-208869

@Int Cl.4

識別記号

庁内勢理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月21日

H 01 L 31/04

7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 2頁)

❷発明の名称 光起電力素子の製造法

> ②特 願 昭59-66078

23出 昭59(1984) 4月3日 願

沢 道 砂発 明者 大 雄 79発 明者 Ш 坂 眀 砂発 者 花 房 彭 砂発 明者 伊藤 一郎 砂発 明 者 郎 四 勿出 願 松下電器産業株式会社 30代. 理 人 弁理士 中尾 敏男

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内

外1名

1、発明の名称

光起電力素子の製造法

2、特許請求の範囲

光起電力素子の製造法であって、大寸法の素子 をレーザピーム等により所定寸法に裁断する際に 溶解された保護用樹脂膜によって、半導体素子の一 密断面とステンレス鋼などの基板の溶断面を被覆 保護したことを特徴とする光起電力案子の製造法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光起電力素子の製造法に関する。

従来例の構成とその問題点

**お膜光起電力素子においては、信頼性向上を目** 的として光起電力累子の表面保護のため、表面に 保護膜を形成する必要がある。との保護膜は、信 頼性確保のために、各種試験が行なわれるが、そ の主なものは耐湿性の確認である。水蒸気は保護 膜表面から侵入するものと、保護膜と基板との界 面から侵入するものとの二種にわけられるが、例

えば、保護膜を形成したあと、プレス抜き等で型 抜きすると、端面の保護膜が傷つけられ、信頼性 上問題になることがある。また、例えば、アモル ファスシリコン(以下a-Si という)等の材料 を使用すると、保護膜の硬化温度が、比較的低い 温度に限定されるため、樹脂が完全硬化しにくく、 信頼性に問題があることがある。

発明の目的

本発明の目的は、これらの従来の欠点を解消し、 信頼性の向上した光起電力紫子を作ることにある。 発明の構成

本発明はまず、金属薄板もしくはセラミック板 等の大寸法悲板上にa-Si, I-V族等の薄膜 光電変換案子を形成する。

次に表面保護のため、エポキシ樹脂,アクリル 樹脂等の樹脂を塗布する。樹脂の乾燥後基板を所 望のパターンに切断するが、CO2,YAG などの レーザビームを使用して溶断により、切断を行な う。その際に、発生する局所熱は、光起電力素子 .にとって好ましいものではないため、なるべくそ

の熱を除くのが好ましいことになる。その際溶断 部分は、数千度になるが、溶断部分から数 mm離れ た所では、数百度から数十度になる。この温度に かいて、溶断部分近くの樹脂は融けたのち、完全 便化して基板に対して強い接着強度を持つことに なる。また、樹脂の蒸発により気化熱がうばわれ るため基板自体の昇温をも防ぐことになる。

これに対して、プレス等で型抜きを行なりと、 その切断面および周囲においては、保護膜が破壊 され、信頼性確保においては余分の余裕領域が必 要となる。また型抜きしたのち、保護膜形成用樹 脂を塗布すれば問題がないが、樹脂の塗布工数が 型抜き枚数に比例して、大きくなってくる。

前述した本発明のレーザピーム等を使っての切 断によれば、このような配慮が不要となり、高信 頼性の光起電力素子が作れる。

実施例の説明

第1図は a - Si 光起電力素子の構造断面図を示す。これはステンレス鋼基板上に形成した a - Si 光起電力素子である。ステンレス鋼基板1の

以上述べたように、本発明の方法は切断面において高い信頼性を持った光起電力案子を提供でき産業上効果大である。

## 4、図面の簡単な説明

第1図は大寸法の光起電力案子を示す断面図、 第2図は本発明によるレーザビームで切断する際 の物造断面図である。

1 ……ステンレス鋼基板、2 …… a — Si 半導体層、3 ……透明導配膜(ITO膜)、4 ……表面保護樹脂膜、5 ……レーザビーム、6 ……樹脂被優層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

上に、 a − S i 半導体層2を P → i − N の順に堆 積させる。

次に、透明導電膜(以下ITO膜)3を真空蒸 着等の方法で、マスクを用いる事によりパターン 化して蒸着させる。次に表面保護樹脂膜4として、 エポキン樹脂,アクリル樹脂をスクリーン印刷等 の方法によって塗布する。次に乾燥を行ないこれ を硬化させる。

このようにして作成した大寸法の案子を所定寸法にするにはCO2、YAG などのレーザビーム5を使用して切断する。その際、レーザビーム5によって、表面保護樹脂膜4は溶断されるとともにステンレス網基板1、a-Si 半導体層2も加熱溶断面(2-2)において硬化し樹脂被覆層6を形成することにより、ステンレス網基板1とa-Si 半導体層2との境界面7よりの水分等の浸入を樹脂被覆層6により完全に防止することができる。

発明の効果

第 1 図



